

MINIFLEX® 5-BFN II

Part No. 20542-0**E-01, 20691-0**E-01 (TYPE M)

Test Report

Product Specification no. PRS-1619

5	T19112	October 3, 2019	Y. Sasa	T. Masunaga	H. Ikari
4	T17038	March 2, 2017	H. Aoki	-	H. Ikari
3	T16058	April 12, 2016	H. Aoki	M. Muro	Y. Shimada
2	T16016	February 15, 2016	H. Aoki	M. Muro	Y. Shimada
Rev.	ECN	Date	Prepared by	Checked by	Approved by

1. Purpose

MINIFLEX 5-BFN II コネクタの性能を PRS-1619 に基づいて評価する。

To evaluate the performance of MINIFLEX 5-BFN II Connector in accordance with PRS-1619.

2. Specimen

(1) MINIFLEX 5-BFN II (Part No. 20542-0**E-01)

MINIFLEX 5-BFN II TYPE-M (Part No. 20691-0**E-01)

(2) FPC : 太洋工業(株) 製 (Made by Taiyo Industrial Co.,Ltd.)

導体厚 (Thickness Lead) : $t=0.3\pm0.05$ (実測 (Actual measurement): 0.29~0.30mm)

日本メクトロン(株)製(Made by NIPPON MECTRON, Ltd.)

導体厚 (Thickness Lead) : $t=0.3\pm0.05$ (実測 (Actual measurement): 0.29~0.30mm)

3. Test Sequence

全ての評価は表 1 の試験順序に従って行った。

All the evaluations were performed in accordance with Table 1. Test Sequence.

4. Result

表 2-1~2-6、グラフ 1~17 参照。試験条件の詳細は PRS-1619 参照。n 数は測定データを意味する。

See Table 2-1 to 2-6, Graph 1 to 17. For the details of the testing conditions and requirements, see PRS-1619.

The "n" in the tables show the number of measurement points.

5. Conclusion

全ての試料が製品規格 (PRS-1619) の必要条件を満足した。

All the specimens met the requirements of PRS-1619.

Table 1 試験順序と試料数／Test Sequence and Sample Quantity

試験項目 (Test Items)	グループ(Group)														
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
接触抵抗 C/T Resistance	2,7			1,3,5	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3		
耐電圧 D.W.Voltage								2,6	2,6						
絶縁抵抗 Insulation Resistance								3,7	3,7						
温度上昇 Temp. rising															1
アクチュエータロック力 Act Locking Force	1,5														
アクチュエータ解除力 Act Un-locking Force	3,6														
FPC 保持力 FPC Retention Force		1,3													
耐久性 Durability	4	2													
端子保持力 C/T Retention Force			1												
固定金具保持力 H/D Retention Force			2												
振動 Vibration				2											
衝撃 Shock				4											
微加振試験 Fretting Corrosion					2										
熱衝撃 Thermal Shock						2									
高温放置 High Temp. Life							2								
高温高湿通電 High Temp & High Hum energizing								4							
高温高湿放置 High Temp & High Hum Life									4						
低温放置 Cold Temp. Life										2					
ガス (H ₂ S) Gas (H ₂ S)											2				
ガス (SO ₂) Gas (SO ₂)											2				
塩水噴霧 Salt Water Spray												2			
半田付け性 Solderability													1		
半田耐熱性 Soldering Heat Resist.														1	
試料数 Specimen Quantity.	10 pcs.	10 pcs.	20 pos.	10 pcs.											

※グループ表中の番号は、試験順序を示す。／Numbers indicate sequence in which tests are performed.

Table 2-1 試験結果/Test Result

試験項目 Test Item	測定内容 Measurement		規格 Spec.	Set	n	データ/Data					判定 Judge	
						AVE.(X)	MAX.	MIN.	s	X±3s		
A グループ (A Group) 耐久性 Durability	アクチュエータ ロック力 Act Locking Force(N)	接触抵抗 Contact Resistance (mΩ)	初期 Initial	40mΩ MAX.	10	80	26.361	29.89	22.18	1.808	31.785	○
			20回後 After 20th	Δ R=20mΩ MAX.			0.270	2.35	-2.50	1.491	4.743	○
		4P	初期 Initial	2.4N MAX. (0.6N/Pos. ×4P)	10	10	1.385 (0.346)	1.47 (0.37)	1.31 (0.33)	0.056 (0.014)	1.553 (0.388)	○
			20回目 20th cycles				0.984 (0.246)	1.04 (0.26)	0.88 (0.22)	0.050 (0.013)	1.134 (0.284)	○
		5P	初期 Initial	3.0N MAX. (0.6N/Pos. ×5P)	10	10	1.728 (0.346)	1.85 (0.37)	1.63 (0.33)	0.066 (0.013)	1.926 (0.385)	○
			20回目 20th cycles				1.226 (0.245)	1.31 (0.26)	1.14 (0.23)	0.059 (0.012)	1.403 (0.281)	○
		6P	初期 Initial	3.6N MAX. (0.6N/Pos. ×6P)	10	10	2.091 (0.349)	2.20 (0.37)	1.96 (0.33)	0.082 (0.014)	2.337 (0.390)	○
			20回目 20th cycles				1.486 (0.248)	1.57 (0.26)	1.33 (0.22)	0.075 (0.013)	1.711 (0.285)	○
		8P	初期 Initial	4.8N MAX. (0.6N/Pos. ×8P)	10	10	2.838 (0.355)	2.97 (0.37)	2.70 (0.34)	0.100 (0.013)	3.138 (0.392)	○
			20回目 20th cycles				1.829 (0.229)	1.96 (0.25)	1.74 (0.22)	0.092 (0.012)	2.105 (0.263)	○
		10P	初期 Initial	6.0N MAX. (0.6N/Pos. ×10P)	10	10	3.532 (0.353)	3.69 (0.37)	3.36 (0.34)	0.125 (0.013)	3.907 (0.391)	○
			20回目 20th cycles				2.283 (0.228)	2.45 (0.25)	2.16 (0.22)	0.122 (0.012)	2.649 (0.265)	○
		12P	初期 Initial	7.2N MAX. (0.6N/Pos. ×12P)	10	10	4.260 (0.355)	4.46 (0.37)	4.05 (0.34)	0.158 (0.013)	4.734 (0.395)	○
			20回目 20th cycles				2.770 (0.231)	2.98 (0.25)	2.62 (0.22)	0.142 (0.012)	3.196 (0.266)	○
		14P	初期 Initial	8.4N MAX. (0.6N/Pos. ×14P)	10	10	4.964 (0.355)	5.13 (0.37)	4.79 (0.34)	0.112 (0.008)	5.300 (0.379)	○
			20回目 20th cycles				3.223 (0.230)	3.40 (0.24)	3.08 (0.22)	0.129 (0.009)	3.610 (0.258)	○
		16P	初期 Initial	9.6N MAX. (0.6N/Pos. ×16P)	10	10	3.358 (0.210)	3.49 (0.22)	3.28 (0.21)	0.092 (0.006)	3.634 (0.227)	○
			20回目 20th cycles				2.564 (0.160)	2.77 (0.17)	2.47 (0.15)	0.126 (0.008)	2.942 (0.184)	○
		18P	初期 Initial	10.8N MAX. (0.6N/Pos. ×18P)	10	10	3.797 (0.211)	3.97 (0.22)	3.68 (0.20)	0.100 (0.006)	4.097 (0.228)	○
			20回目 20th cycles				2.890 (0.161)	3.03 (0.17)	2.79 (0.16)	0.098 (0.005)	3.184 (0.177)	○
		20P	初期 Initial	12.0N MAX. (0.6N/Pos. ×20P)	10	10	4.251 (0.213)	4.47 (0.22)	4.12 (0.21)	0.112 (0.006)	4.587 (0.229)	○
			20回目 20th cycles				3.238 (0.162)	3.39 (0.17)	3.14 (0.16)	0.084 (0.004)	3.490 (0.175)	○
		22P	初期 Initial	13.2N MAX. (0.6N/Pos. ×22P)	10	10	4.663 (0.212)	4.83 (0.22)	4.51 (0.21)	0.094 (0.004)	4.945 (0.225)	○
			20回目 20th cycles				3.523 (0.160)	3.68 (0.17)	3.40 (0.15)	0.095 (0.004)	3.808 (0.173)	○
		24P	初期 Initial	14.4N MAX. (0.6N/Pos. ×24P)	10	10	5.095 (0.212)	5.23 (0.22)	4.98 (0.21)	0.086 (0.004)	5.353 (0.223)	○
			20回目 20th cycles				3.872 (0.161)	4.00 (0.17)	3.74 (0.16)	0.078 (0.003)	4.106 (0.171)	○

Table 2-2 試験結果/Test Result

試験項目 Test Item	測定内容 Measurement	規格 Spec.	Set	n	データ/Data					判定 Judge		
					AVE.(X)	MAX.	MIN.	s	X±3s			
A グループ (A Group) 耐久性 Durability	アクチュエータ ロック力 Act Locking Force(N)	26P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	15.6N MAX. (0.6N/Pos. ×26P)	10	10	5.533 (0.213)	5.72 (0.22)	5.40 (0.21)	0.120 (0.005)	5.893 (0.227)	○
		28P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	16.8N MAX. (0.6N/Pos. ×28P)	10	10	4.163 (0.160)	4.28 (0.16)	4.02 (0.15)	0.084 (0.003)	4.415 (0.170)	○
		30P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	18.0N MAX. (0.6N/Pos. ×30P)	10	10	6.442 (0.215)	6.59 (0.22)	6.29 (0.21)	0.133 (0.004)	6.841 (0.228)	○
	アクチュエータ 解除力 Act Un-locking Force(N)	4P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	0.20N MIN. (0.05N/Pos. ×4P)	10	10	0.934 (0.234)	1.01 (0.25)	0.89 (0.22)	0.045 (0.011)	0.799 (0.200)	○
		5P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	0.25N MIN. (0.05N/Pos. ×5P)	10	10	1.173 (0.235)	1.27 (0.25)	1.11 (0.22)	0.058 (0.012)	0.999 (0.200)	○
		6P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	0.30N MIN. (0.05N/Pos. ×6P)	10	10	1.412 (0.235)	1.54 (0.26)	1.34 (0.22)	0.075 (0.013)	1.187 (0.198)	○
		8P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	0.40N MIN. (0.05N/Pos. ×8P)	10	10	1.876 (0.235)	1.91 (0.24)	1.84 (0.23)	0.024 (0.003)	1.804 (0.226)	○
		10P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	0.50N MIN. (0.05N/Pos. ×10P)	10	10	2.336 (0.234)	2.37 (0.24)	2.29 (0.23)	0.028 (0.003)	2.252 (0.225)	○
		12P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	0.60N MIN. (0.05N/Pos. ×12P)	10	10	2.824 (0.235)	2.87 (0.24)	2.76 (0.23)	0.042 (0.004)	2.698 (0.225)	○
		14P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	0.70N MIN. (0.05N/Pos. ×14P)	10	10	3.266 (0.233)	3.31 (0.24)	3.19 (0.23)	0.042 (0.003)	3.140 (0.224)	○
		16P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	0.80N MIN. (0.05N/Pos. ×16P)	10	10	2.252 (0.141)	2.31 (0.14)	2.19 (0.14)	0.052 (0.003)	2.096 (0.131)	○
		18P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	0.90N MIN. (0.05N/Pos. ×18P)	10	10	2.533 (0.141)	2.61 (0.15)	2.44 (0.14)	0.057 (0.003)	2.362 (0.131)	○
		20P	初期 Initial 20 回目 20th cycles	1.00N MIN. (0.05N/Pos. ×20P)	10	10	2.802 (0.140)	2.95 (0.15)	2.68 (0.13)	0.091 (0.005)	2.529 (0.126)	○

Table 2-3 試験結果/Test Result

試験項目 Test Item	測定内容 Measurement	規格 Spec.	Set	n	データ/Data					判定 Judge	
					AVE.(X)	MAX.	MIN.	s	X±3s		
A グループ (A Group) 耐久性 Durability	アクチュエータ 解除力 Act Un-locking Force(N)	22P 初期 Initial 20 回目 20th cycles	1.10N MIN. (0.05N/Pos. ×22P)	10	10	3.076 (0.140)	3.20 (0.15)	2.97 (0.14)	0.089 (0.004)	2.809 (0.128)	○
						2.816 (0.128)	2.94 (0.13)	2.67 (0.12)	0.080 (0.004)	2.576 (0.117)	○
		24P 初期 Initial 20 回目 20th cycles	1.20N MIN. (0.05N/Pos. ×24P)	10	10	3.339 (0.139)	3.46 (0.14)	3.24 (0.14)	0.097 (0.004)	3.048 (0.127)	○
						3.087 (0.129)	3.20 (0.13)	2.96 (0.12)	0.073 (0.003)	2.868 (0.120)	○
		26P 初期 Initial 20 回目 20th cycles	1.30N MIN. (0.05N/Pos. ×26P)	10	10	3.639 (0.140)	3.78 (0.15)	3.53 (0.14)	0.099 (0.004)	3.342 (0.129)	○
						3.381 (0.130)	3.54 (0.14)	3.24 (0.12)	0.110 (0.004)	3.051 (0.117)	○
B グループ (B Group) FPC 保持力 FPC Retention Force(N)	FPC 保持力 FPC Retention Force(N)	28P 初期 Initial 20 回目 20th cycles	1.40N MIN. (0.05N/Pos. ×28P)	10	10	3.887 (0.139)	4.01 (0.14)	3.79 (0.14)	0.097 (0.003)	3.596 (0.128)	○
						3.584 (0.128)	3.73 (0.13)	3.45 (0.12)	0.112 (0.004)	3.248 (0.116)	○
		30P 初期 Initial 20 回目 20th cycles	1.50N MIN. (0.05N/Pos. ×30P)	10	10	4.176 (0.139)	4.24 (0.14)	4.08 (0.14)	0.065 (0.002)	3.981 (0.133)	○
						3.874 (0.129)	4.00 (0.13)	3.82 (0.13)	0.052 (0.002)	3.718 (0.124)	○
		4P 初期 Initial 20 回後 After 20th	0.60N MIN. (0.15N/Pos. ×4P)	10	10	2.777 (0.694)	2.92 (0.73)	2.60 (0.65)	0.132 (0.033)	2.381 (0.595)	○
						1.967 (0.492)	2.02 (0.51)	1.94 (0.49)	0.029 (0.007)	1.880 (0.470)	○
		5P 初期 Initial 20 回後 After 20th	0.75N MIN. (0.15N/Pos. ×5P)	10	10	3.471 (0.694)	3.67 (0.73)	3.22 (0.64)	0.161 (0.032)	2.988 (0.598)	○
						2.458 (0.492)	2.52 (0.50)	2.38 (0.48)	0.047 (0.009)	2.317 (0.463)	○
		6P 初期 Initial 20 回後 After 20th	0.90N MIN. (0.15N/Pos. ×6P)	10	10	4.173 (0.696)	4.38 (0.73)	3.92 (0.65)	0.194 (0.032)	3.591 (0.599)	○
						2.964 (0.494)	3.05 (0.51)	2.90 (0.48)	0.058 (0.010)	2.790 (0.465)	○
		8P 初期 Initial 20 回後 After 20th	1.20N MIN. (0.15N/Pos. ×8P)	10	10	5.605 (0.701)	5.96 (0.75)	5.36 (0.67)	0.253 (0.032)	4.846 (0.606)	○
						4.123 (0.515)	4.23 (0.53)	4.02 (0.50)	0.088 (0.011)	3.859 (0.482)	○
		10P 初期 Initial 20 回後 After 20th	1.50N MIN. (0.15N/Pos. ×10P)	10	10	7.022 (0.702)	7.46 (0.75)	6.72 (0.67)	0.305 (0.031)	6.107 (0.611)	○
						5.175 (0.518)	5.33 (0.53)	5.02 (0.50)	0.118 (0.012)	4.821 (0.482)	○
		12P 初期 Initial 20 回後 After 20th	1.80N MIN. (0.15N/Pos. ×12P)	10	10	8.389 (0.699)	8.94 (0.75)	8.08 (0.67)	0.335 (0.028)	7.384 (0.615)	○
						6.202 (0.517)	6.39 (0.53)	6.04 (0.50)	0.136 (0.011)	5.794 (0.483)	○
		14P 初期 Initial 20 回後 After 20th	2.10N MIN. (0.15N/Pos. ×14P)	10	10	9.798 (0.700)	10.14 (0.72)	9.63 (0.69)	0.195 (0.014)	9.213 (0.658)	○
						7.230 (0.516)	7.54 (0.54)	7.02 (0.50)	0.164 (0.012)	6.738 (0.481)	○
		16P 初期 Initial 20 回後 After 20th	2.40N MIN. (0.15N/Pos. ×16P)	10	10	7.517 (0.470)	7.88 (0.49)	7.10 (0.44)	0.222 (0.014)	6.851 (0.428)	○
						6.630 (0.414)	6.95 (0.43)	6.32 (0.40)	0.168 (0.011)	6.126 (0.383)	○

Table 2-4 試験結果/Test Result

試験項目 Test Item	測定内容 Measurement	規格 Spec.	Set	n	データ/Data					判定 Judge	
					AVE.(X)	MAX.	MIN.	s	X±3s		
B グループ (B Group) FPC 保持力 FPC Retention Force(N)	18P 20P 22P 24P 26P 28P 30P	初期 Initial 20回後 After 20th	2.70N MIN. (0.15N/Pos. ×18P)	10	10	8.489 (0.472)	8.79 (0.49)	8.14 (0.45)	0.201 (0.011)	7.886 (0.438)	○
						7.378 (0.410)	7.78 (0.43)	7.00 (0.39)	0.194 (0.011)	6.796 (0.378)	○
		初期 Initial 20回後 After 20th	3.00N MIN. (0.15N/Pos. ×20P)	10	10	9.475 (0.474)	9.82 (0.49)	9.11 (0.46)	0.236 (0.012)	8.767 (0.438)	○
						8.248 (0.412)	8.77 (0.44)	7.73 (0.39)	0.272 (0.014)	7.432 (0.372)	○
		初期 Initial 20回後 After 20th	3.30N MIN. (0.15N/Pos. ×22P)	10	10	10.367 (0.471)	11.00 (0.50)	10.01 (0.46)	0.273 (0.012)	9.548 (0.434)	○
						9.023 (0.410)	9.45 (0.43)	8.58 (0.39)	0.263 (0.012)	8.234 (0.374)	○
		初期 Initial 20回後 After 20th	3.60N MIN. (0.15N/Pos. ×24P)	10	10	11.320 (0.472)	11.78 (0.49)	10.91 (0.45)	0.263 (0.011)	10.531 (0.439)	○
						9.864 (0.411)	10.34 (0.43)	9.41 (0.39)	0.316 (0.013)	8.916 (0.372)	○
		初期 Initial 20回後 After 20th	3.90N MIN. (0.15N/Pos. ×26P)	10	10	12.308 (0.473)	12.73 (0.49)	11.87 (0.46)	0.287 (0.011)	11.447 (0.440)	○
						10.635 (0.409)	11.23 (0.43)	9.94 (0.38)	0.427 (0.016)	9.354 (0.360)	○
C グループ (C Group) 保持力 Retention Force (N)		初期 Initial 20回後 After 20th	4.20N MIN. (0.15N/Pos. ×28P)	10	10	13.182 (0.471)	13.44 (0.48)	12.88 (0.46)	0.237 (0.008)	12.471 (0.445)	○
		11.457 (0.409)				12.19 (0.44)	10.88 (0.39)	0.528 (0.019)	9.873 (0.353)	○	
D グループ (D Group) 振動 衝撃 Vibration Shock	接触抵抗 Contact Resistance (mΩ)	初期 Initial	40mΩ MAX. $\Delta R=20m\Omega$ MAX.	10	80	26.738	29.98	22.12	1.801	32.141	○
		振動後 After Vibration				-1.396	0.44	-2.34	0.624	0.476	○
		衝撃後 After Shock				-0.715	1.70	-2.14	0.824	1.757	○
	瞬断 Discontinuity	振動中 During Vibration	1 μ sec. MAX.	10	10	瞬断なし No Discontinuity					○
		衝撃中 During Shock				瞬断なし No Discontinuity					○
	外観 Appearance	振動後 After Vibration	異常なきこと No Abnormality	10	10	異常なし No Abnormality					○
		衝撃後 After Shock				異常なし No Abnormality					○

Table 2-5 試験結果/Test Result

試験項目 Test Item	測定内容 Measurement		規格 Spec.	Set	n	データ/Data					判定 Judge
						AVE.(X)	MAX.	MIN.	s	X±3s	
E グループ (E Group) 微加振 Fretting Corrosion	接触抵抗 Contact Resistance (mΩ)	初期 Initial	40mΩ MAX.	10	80	26.426	29.80	21.63	1.926	32.204	○
		試験後 After Test	Δ R=20mΩ MAX.			-1.758	1.19	-3.49	1.083	1.491	○
	瞬断 Discontinuity	試験中 In Test	1 μ sec. MAX.	10	10	瞬断なし No Discontinuity					○
	外観 Appearance	試験後 After Test	異常なきこと No Abnormality	10	10	異常なし No Abnormality					○
F グループ (F Group) 熱衝撃 Thermal Shock	接触抵抗 Contact Resistance (mΩ)	初期 Initial	40mΩ MAX.	10	80	26.681	30.21	21.92	1.736	31.889	○
		試験後 After Test	Δ R=20mΩ MAX.			-1.860	1.86	-5.84	1.581	2.883	○
	外観 Appearance	試験後 After Test	異常なきこと No Abnormality	10	10	異常なし No Abnormality					○
G グループ (G Group) 高温放置 High Temp. Life	接触抵抗 Contact Resistance (mΩ)	初期 Initial	40mΩ MAX.	10	80	26.144	29.29	21.81	1.809	31.571	○
		試験後 After Test	Δ R=20mΩ MAX.			3.305	6.81	-0.33	1.360	7.385	○
	外観 Appearance	試験後 After Test	異常なきこと No Abnormality	10	10	異常なし No Abnormality					○
H グループ (H Group) 高温高湿通電 High Temp. & High Hum. energizing	接触抵抗 Contact Resistance (mΩ)	初期 Initial	40mΩ MAX.	10	80	26.348	29.77	21.69	1.905	32.063	○
		試験後 After Test	Δ R=20mΩ MAX.			1.511	5.56	-1.32	2.015	7.556	○
	耐電圧 D.W.Voltage	初期 Initial	異常なきこと No Abnormality	10	40	異常なし No Abnormality					○
		試験後 After Test				異常なし No Abnormality					○
	絶縁抵抗 Insulation Resistance (MΩ)	初期 Initial	100MΩ MIN	10	40	MIN. 2.0×10 ⁴ MΩ					○
		試験後 After Test				MIN. 3.0×10 ³ MΩ					○
	外観 Appearance	試験後 After Test	異常なきこと No Abnormality	10	10	異常なし No Abnormality					○
J グループ (J Group) 高温高湿放置 High Temp. & High Hum. Life	接触抵抗 Contact Resistance (mΩ)	初期 Initial	40mΩ MAX.	10	80	26.765	29.75	22.16	1.820	32.225	○
		試験後 After Test	Δ R=20mΩ MAX.			2.052	5.76	-2.40	2.447	9.393	○
	耐電圧 D.W.Voltage	初期 Initial	異常なきこと No Abnormality	10	40	異常なし No Abnormality					○
		試験後 After Test				異常なし No Abnormality					○
	絶縁抵抗 Insulation Resistance (MΩ)	初期 Initial	100MΩ MIN	10	40	MIN. 2.0×10 ⁴ MΩ					○
		試験後 After Test				MIN. 2.5×10 ³ MΩ					○
	外観 Appearance	試験後 After Test	異常なきこと No Abnormality	10	10	異常なし No Abnormality					○

Table 2-6 試験結果/Test Result

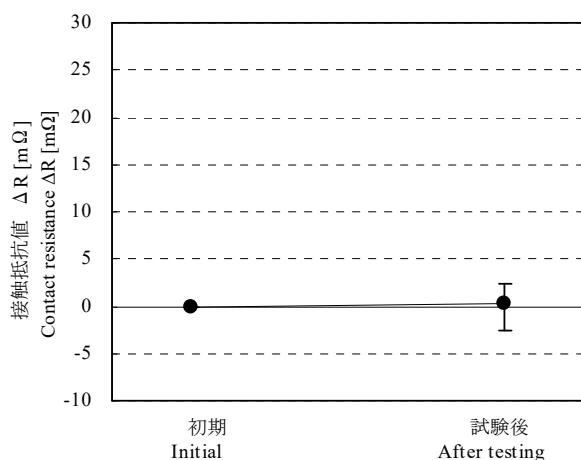
試験項目 Test Item	測定内容 Measurement		規格 Spec.	Set	n	データ/Data					判定 Judge
						AVE.(X)	MAX.	MIN.	S	X±3s	
K グループ (K Group) 低温放置 Cold Temp. Life	接触抵抗 Contact Resistance (mΩ)	初期 Initial	40mΩ MAX.	10	80	26.483	29.80	22.04	1.943	32.312	○
		試験後 After Test	Δ R=20mΩ MAX.			0.062	2.83	-2.28	1.530	4.652	○
	外観 Appearance	試験後 After Test	異常なきこと No Abnormality	10	10	異常なし No Abnormality					○
L グループ (L Group) ガス(H ₂ S) Gas(H ₂ S)	接触抵抗 Contact Resistance (mΩ)	初期 Initial	40mΩ MAX.	10	80	26.381	29.61	21.83	1.851	31.934	○
		試験後 After Test	Δ R=20mΩ MAX.			0.157	3.90	-2.04	1.564	4.849	○
	外観 Appearance	試験後 After Test	異常なきこと No Abnormality	10	10	異常なし No Abnormality					○
M グループ (M Group) ガス(SO ₂) Gas(SO ₂)	接触抵抗 Contact Resistance (mΩ)	初期 Initial	40mΩ MAX.	10	80	26.522	30.24	21.52	1.892	32.198	○
		試験後 After Test	Δ R=20mΩ MAX.			0.419	3.60	-2.33	1.849	5.966	○
	外観 Appearance	試験後 After Test	異常なきこと No Abnormality	10	10	異常なし No Abnormality					○
N グループ (N Group) 塩水噴霧 Salt Water Spray	接触抵抗 Contact Resistance (mΩ)	初期 Initial	40mΩ MAX.	10	80	26.288	29.35	21.26	1.886	31.946	○
		試験後 After Test	Δ R=20mΩ MAX.			1.268	4.94	-1.76	1.685	6.323	○
	外観 Appearance	試験後 After Test	異常なきこと No Abnormality	10	10	異常なし No Abnormality					○
P グループ (P Group) 半田付け性 Solderability	ゼロクロス 時間 Zerrox Time (sec.)	端子 C/T	3sec. MAX	10	10	MAX. 0.1sec.					○
		固定金具 H/D		10	10	MAX. 0.2sec.					○
	外観 Appearance	端子 C/T	95%以上 濡れること Wetness 95% MIN.	10	10	95%以上の濡れ有り 95%MIN.was wet.					○
Q グループ (Q Group) 半田耐熱性 Soldering Heat Resistance	リフロー2回 (Reflow twice)	異常なきこと No Abnormality	10	10	異常なし No Abnormality					○	
	手半田 (Soldering iron)				95%以上の濡れ有り 95%MIN.was wet.						
R グループ (R Group) 温度上昇 Temp. rising	0.5A/Contact 3.0A/Connector	Δ T=30°C MAX.	10	10	MAX. 26.2°C					○	

* 温度上昇試験については、太洋工業(株)製 評価用 FPC (導体厚 t=0.3mm,長さ L=70mm)にて評価。

定格電流の 0.5A/Contact を隣接する 6 芯分 (コネクタ全体で 3.0A) 流した時の結果です。

To evaluate about Temp. Rising Test with FPC made by Taiyo Industrial Co.,Ltd (Thickness Lead : t=0.3mm, Length : L=70mm).

It is a result of when applied ratings current (0.5A/Contact) between the neighboring contacts for 6pos. (With the whole connector 3.0A).

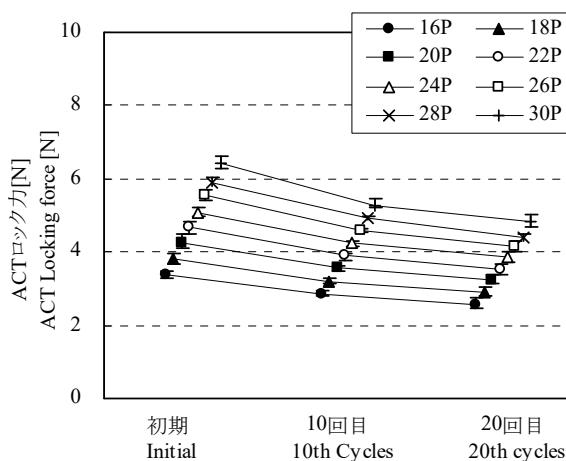


Graph 1. 接触抵抗の変化

A グループ：耐久性

A change of Contact Resistance

A group : Durability

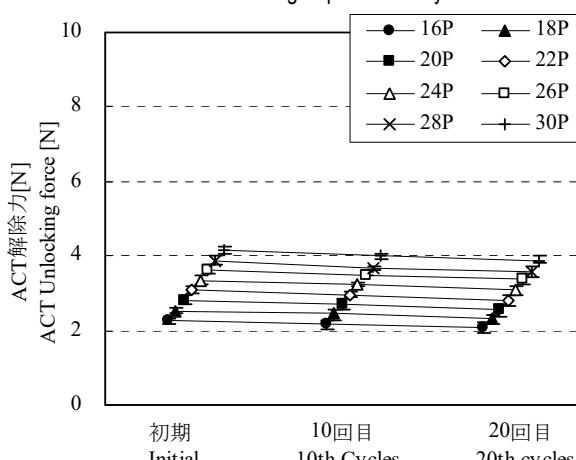


Graph 3. ACT ロック力の変化(16P～30P)

A グループ：耐久性

A change of Locking Force (16P～30P)

A group : Durability

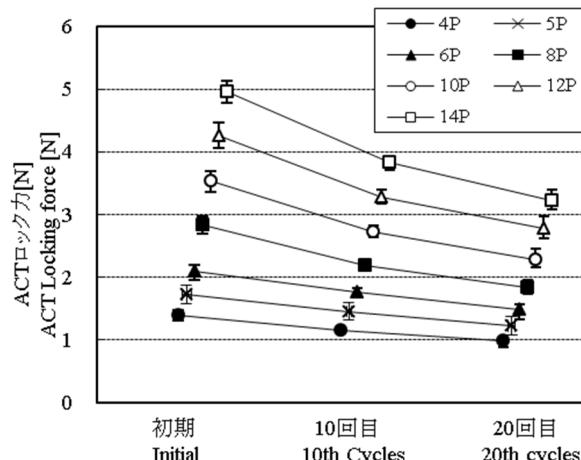


Graph 5. ACT 解除力の変化(16P～30P)

A グループ：耐久性

A change of Un-locking Force (16P～30P)

A group : Durability

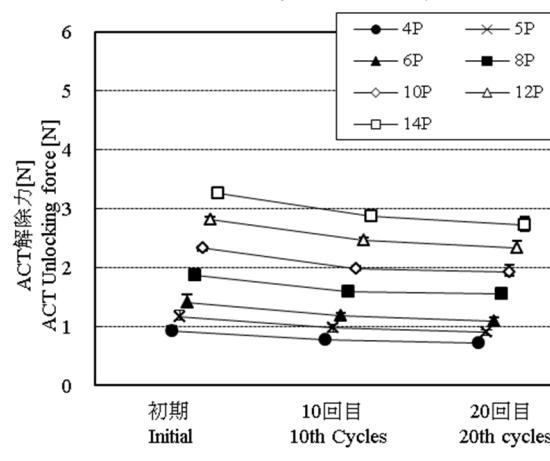


Graph 2. ACT ロック力の変化(4P～14P)

A グループ：耐久性

A change of Locking Force (4P～14P)

A group : Durability

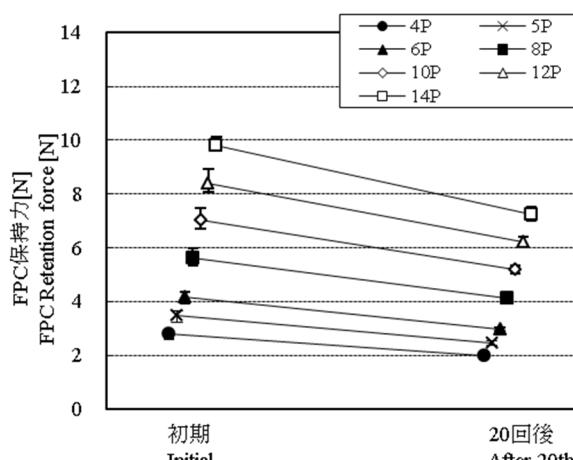


Graph 4. ACT 解除力の変化(4P～14P)

A グループ：耐久性

A change of Un-locking Force (4P～14P)

A group : Durability

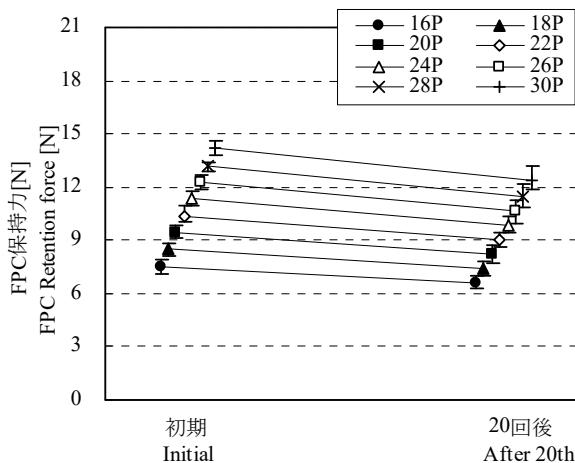


Graph 6. FPC 保持力の変化(4P～14P)

B グループ：FPC 保持力

A change of FPC Retention Force(4P～14P)

B group : FPC Retention Force

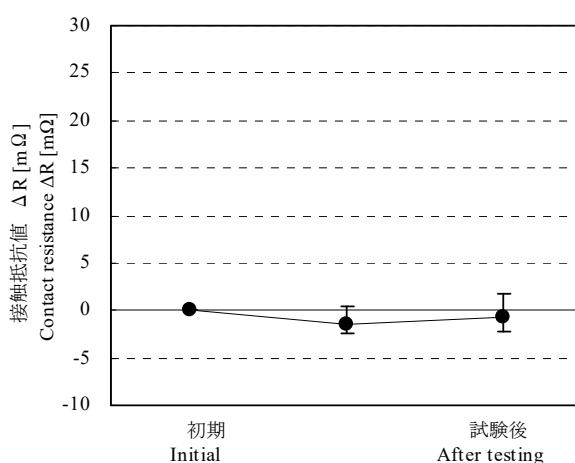


Graph 7. FPC 保持力の変化(16P～30P)

B グループ : FPC 保持力

A change of FPC Retention Force(16P～30P)

B group : FPC Retention Force

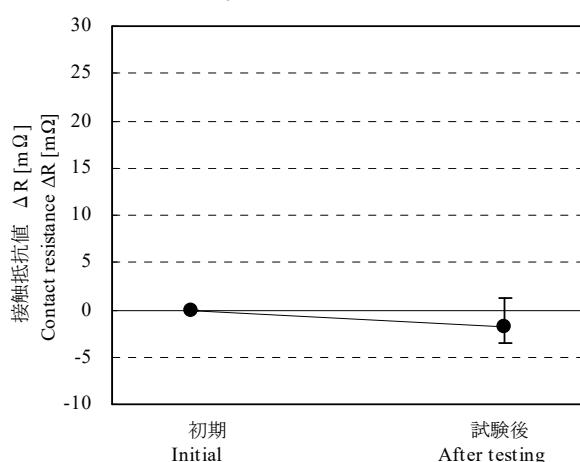


Graph 8. 接触抵抗の変化

D グループ : 振動・衝撃

A change of Contact Resistance

D group : Vibration / Shock

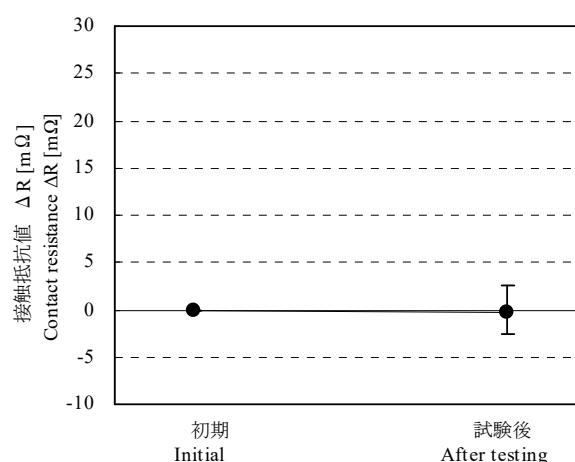


Graph 9. 接触抵抗の変化

E グループ : 微加振

A change of Contact Resistance

E group : Fretting Corrosion

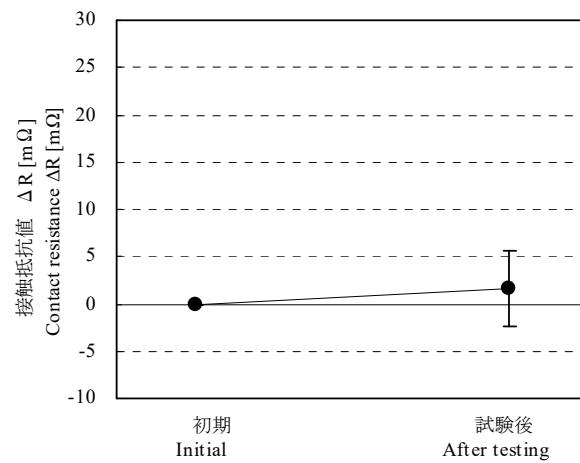


Graph 10. 接触抵抗の変化

F グループ : 熱衝撃

A change of Contact Resistance

F group : Thermal Shock

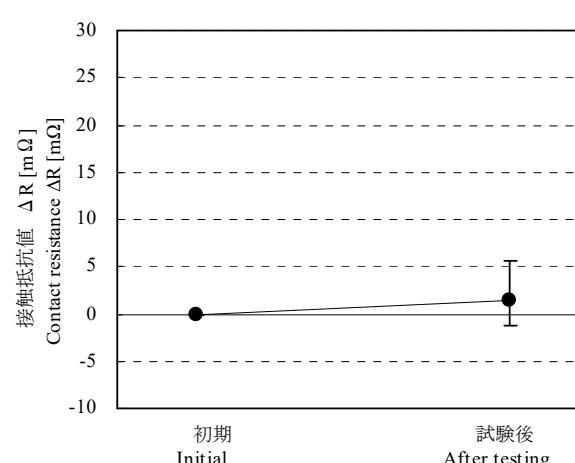


Graph 11. 接触抵抗の変化

G グループ : 高温放置

A change of Contact Resistance

G group : High Temp. Life

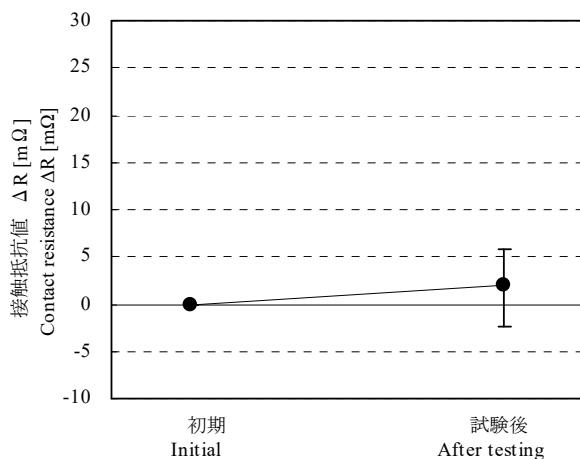


Graph 12. 接触抵抗の変化

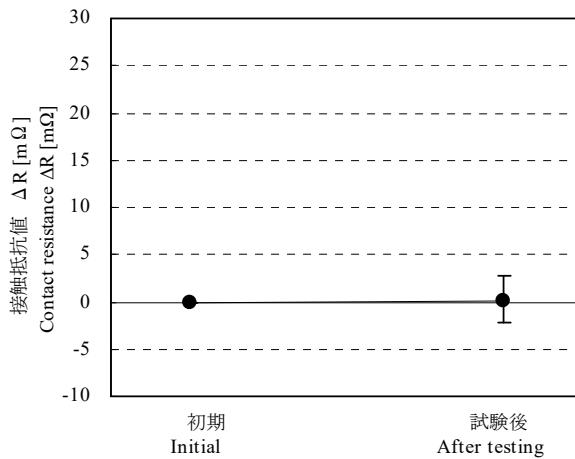
H グループ : 高温高湿通電

A change of Contact Resistance

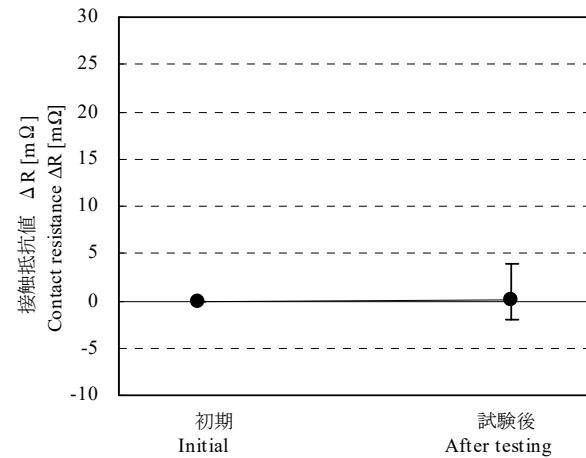
H group : High Temp. & High Hum. Energizing



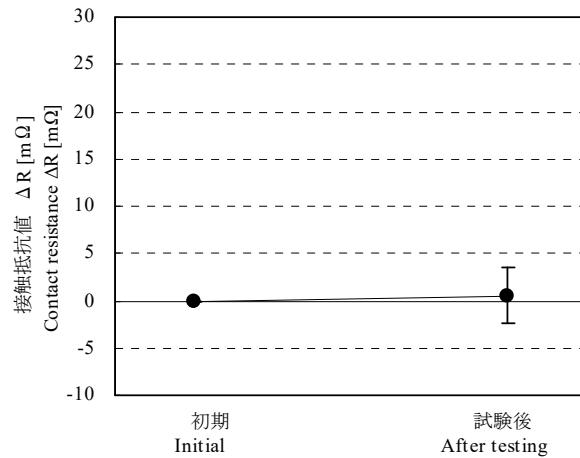
Graph 13. 接触抵抗の変化
J グループ：高温高湿放置
A change of Contact Resistance
J group : High Temp. & High Hum. Life



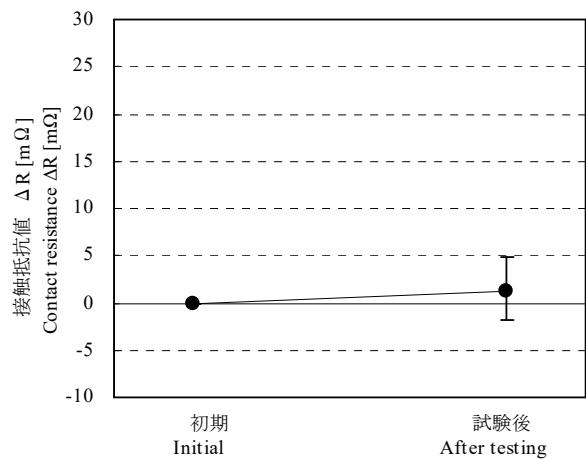
Graph 14. 接触抵抗の変化
K グループ：低温放置
A change of Contact Resistance
K group : Cold Temp. Life



Graph 15. 接触抵抗の変化
L グループ：ガス(H2S)
A change of Contact Resistance
L group : Gas (H2S)



Graph 16. 接触抵抗の変化
M グループ：ガス(SO₂)
A change of Contact Resistance
M group : Gas (SO₂)



Graph 17. 接触抵抗の変化
N グループ：塩水噴霧
A change of Contact Resistance
N group : Salt Water Spray